

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
384-2-1

1982

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1987-02

Amendement 1

**Condensateurs fixes utilisés dans les
équipements électroniques**

Deuxième partie:

Spécification particulière cadre:

Condensateurs fixes pour courant continu
à diélectrique en film de polytéraphalate
d'éthylène métallisé

Niveau d'assurance E

Amendment 1

Fixed capacitors for use in electronic equipment

Part 2:

Blank detail specification:

Fixed metallized polyethylene-terephthalate film
dielectric d.c. capacitors

Assessment level E

© CEI 1987 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

PREFACE

La présente modification a été établie par le Comité d'Etudes n° 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapports de vote
40(BC)591	40(BC)645
40(BC)595	40(BC)642
40(BC)598	40(BC)646
40(BC)599	40(BC)647

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Page de couverture

Remplacer "QC 300101" par "QC 300401".

Page 12

Paragraphe 2.1.2; TABLEAU IV, *Sous-groupe B1*

Remplacer dans la 2ème colonne "D" par "ND".

Ajouter l'essai suivant après l'essai de soudabilité:

4.15 Résistance du marquage aux solvants (si applicable)	Solvant: ... Température du solvant: ... Méthode 1 Matériau de frottement: ... Reprise: ...	Marquage lisible
--	---	------------------

PREFACE

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 40: Capacitors and Resistors for Electronic Equipment.

The text of this amendment is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Reports on Voting
40(C0)591	40(C0)645
40(C0)595	40(C0)642
40(C0)598	40(C0)646
40(C0)599	40(C0)647

Further information can be found in the relevant Reports on Voting indicated in the table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Front cover

Replace "QC 300101" to "QC 300401".

Page 13

Sub-clause 2.1.2, TABLE IV, *Sub-group B1*

Replace in 2nd column "D" by "ND".

Add the following test after solderability:

4.15 Solvent resistance of the marking (if applicable)	Solvent: ... Solvent temperature: ... Method 1 Rubbing material: ... Recovery time: ...	Legible marking
--	---	-----------------

Page 14

Paragraphe 2.1.2, TABLEAU IV, *Sous-groupe C1A*

Ajouter l'essai suivant après l'essai de la résistance à la chaleur de soudage:

4.14 Résistance du composant aux solvants (si applicable)	Solvant: ... Température du solvant: ... Méthode 2 Reprise: ...	Voir la spécification particulière
---	--	------------------------------------

Pages 16 et 18

Paragraphe 2.1.2, TABLEAU IV, *Sous-groupe C1*

Paragraphe 4.10: Séquence climatique

Supprimer toutes mesures et exigences spécifiées comme 4.10.2.1, 4.10.4.1 et 4.10.4.2.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60384-2-1:1982/AMD1:1987
 Without watermark